

朝阳 1 号聚碳酸酯固体核径迹 探测器的重离子标定

康铁生 翟鹏济

(中国科学院高能物理研究所)

摘要

本文报告了对朝阳 1 号聚碳酸酯固体核径迹探测器进行重离子标定的实验方法, 给出了六种蚀刻条件下比蚀刻速度 V 与限定能量损失率 REL 的关系曲线及经验公式。

一、引言

固体核径迹探测器在重带电粒子的研究方面具有重要应用。聚碳酸酯对轻粒子以及 γ 和 X 射线不灵敏, 所以在重粒子事件的研究中应用更多, 在宇宙线电荷谱测量、重粒子核反应、重粒子辐射剂量、寻找超重元素和磁单极子等方面都得到了应用^[1]。

为了使用固体核径迹探测器测定重粒子的原子序数和能量, 需要用已知能量和原子序数的重粒子(一般采用重离子加速器加速的重离子)在给定蚀刻条件下进行标定。朝阳 1 号聚碳酸酯是一种性能优良的固体核径迹探测器^[2,3]。本文报告了朝阳 1 号聚碳酸酯在六种蚀刻条件下的标定曲线, 并给出经验公式, 分析了误差。

二、原理和方法

带电粒子射入固体核径迹探测器, 沿其路径造成辐射损伤, 当用适当的化学试剂蚀刻时, 损伤部份的径迹蚀刻速度 V_r 要比未受损伤部份的体蚀刻速度 V_b 大, 从而形成径迹。 V_r 是限定能量损失率 REL 的函数, REL 又与入射粒子的原子序数和能量有关。如果固体核径迹探测器是均匀的、具有各向同性的蚀刻性质, 则 V_b 为常数。比蚀刻速度 V ($= V_r/V_b$) 也是 REL 的函数。我们采用 E. V. Benton 提出的方法计算重粒子在朝阳 1 号聚碳酸酯中的 REL^[4]。

使用西德重离子直线加速器 (UNILAC, GSI Darmstadt) 加速的 ^{238}U (比能 14.2 MeV/Nucl)、 ^{132}Xe (比能 17 MeV/Nucl)、 ^{93}Nb (比能 18.04 MeV/Nucl)、 ^{40}Ar (比能 18.56 MeV/Nucl) 以倾角 45° 和美国加州大学重离子直线加速器 (HILAC) 加速的 ^{20}Ne (比能 6.5 MeV/

Nucl) 以倾角 90° 照射朝阳 1 号聚碳酸酯膜片。膜片厚度约为 $160\mu\text{m}$ 。照射的几何如图 1。图中 δ 为粒子入射的倾角, E_1, L_1 和 E_2, L_2 分别表示粒子射入和穿出膜片的两个表面处的能量和径迹长度。

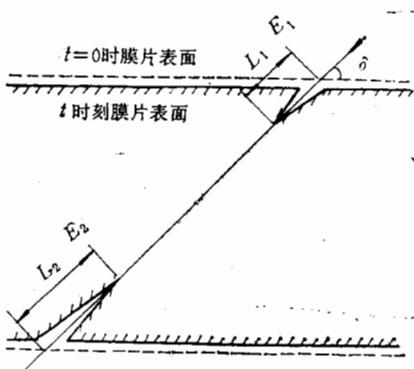


图 1 照射的几何

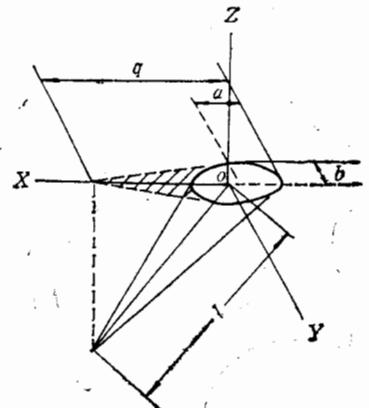


图 2 径迹的几何

本工作中 ^{132}Xe 、 ^{93}Nb 和 ^{40}Ar 穿透了膜片, 我们根据它们在朝阳 1 号聚碳酸酯中的射程-能量关系求出能量 E_2 。由于 $V_T = L/t$ (t 为蚀刻时间), 故由 L 和 t 即可求出 V_T 。由图 1 可见, 这样求出的 V_T 实际上是在径迹长度 L 也即蚀刻时间 t 内的平均值, 显然, 蚀刻时间越短, 径迹长度就越小, 这一平均值也就更接近径迹起点处的 V_T 值。

照射后的膜片放置足够长的时间再蚀刻, 以得到稳定的蚀刻行为^[5]。采用常规化学蚀刻方法蚀刻膜片, 蚀刻剂的温度波动控制在 0.2°C 以内。由于随粒子在膜片内的慢化, REL 将取不同值, 所以蚀刻时间尽可能短, 以使 V_T 与 REL 有较好的对应关系。朝阳 1 号聚碳酸酯材料均匀并具有各向同性的蚀刻性质^[2, 6], 所以径迹是圆锥形状, 径迹的几何如图 2 所示。图中 a, b 分别为圆锥在膜片表面椭圆开口的长、短半轴, q 为圆锥在膜片表面 XOY 上的投影长度, l 为圆锥长度。由于材料均匀各向同性, 故 V_B 为常数, 用厚差法求之。用 600 倍光学显微镜测 q, a, b , 计算出 l ^[4], 则由下式可求得 V :

$$V = \frac{1}{\sin \delta} + \frac{l}{t V_B}$$

^{20}Ne 垂直射入膜片, 则测量径迹圆锥在膜片表面的圆形开口的直径 D 可求出 V ^[7]:

$$V = \frac{(2V_B t)^2 + D^2}{(2V_B t)^2 - D^2}$$

三、结果和讨论

我们所用蚀刻条件是温度为 40°C 和 60°C 的下述三种蚀刻溶液: $20\text{g KOH} + 72\text{g H}_2\text{O} + 42\text{g C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (简称 KHC), 6.25 N NaOH , $6.25\text{ N NaOH} + 0.05\%$ 表面活性剂烷基苯磺酸钠(简称 NS)。得到 V 与 REL 的关系见图 3。

的几何如
出膜片的

酯中的射
出 V_T 。由
然, 蚀刻

常规化学
的慢化,
朝阳 1
迹的几何
在膜片表
用厚差

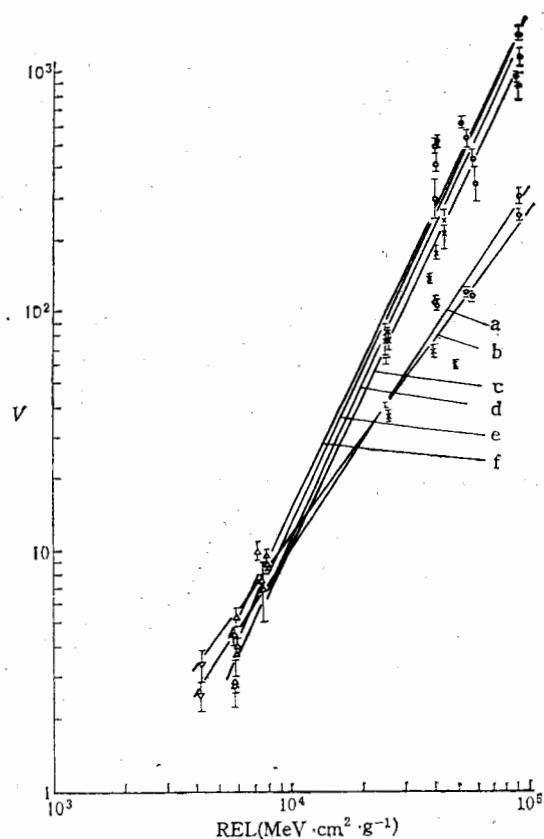


图 3 V_T 与 REL 的关系 ①KHC, 40°C; ②KHC, 60°C; ③6.25NNaOH, 40°C; ④6.25NNaOH, 60°C; ⑤NS, 40°C; ⑥NS, 60°C
 ● ^{238}U ○ ^{132}Xe × ^{93}Nb △ ^{40}Ar ▽ ^{20}Ne

设图 3 各曲线均有如下形式:

$$V = c \cdot REL^\alpha$$

式中 REL 单位为 $\text{MeV} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{g}^{-1}$, c 、 α 为系数, 与所用蚀刻条件有关. 各蚀刻条件的 c 、 α 值见表 1.

表 1

蚀刻条件	c	α
KHC, 40°C	$(9.1 \pm 2.4) \times 10^{-6}$	1.516 ± 0.018
KHC, 60°C	$(3.8 \pm 1.3) \times 10^{-5}$	1.372 ± 0.028
6.25NNaOH, 40°C	$(6.0 \pm 3.8) \times 10^{-8}$	2.065 ± 0.043
6.25NNaOH, 60°C	$(2.45 \pm 0.27) \times 10^{-8}$	2.1664 ± 0.0042
NS, 40°C	$(4.1 \pm 1.9) \times 10^{-8}$	2.130 ± 0.035
NS, 60°C	$(8.1 \pm 2.9) \times 10^{-8}$	2.073 ± 0.027

可见, 朝阳 1 号聚碳酸酯的 V 与 REL 具有幂函数关系, 且 V 对 REL 也即 V 对粒子的原子序数有较大的响应范围. 膜片的这一特性特别有利于识别重核.

实验结果的误差主要来源于径迹长度的测量。使用较长蚀刻时间得到较长的径迹可以减少径迹长度的测量误差，但这会使 V_T 也即 V 与 REL 的对应关系变差，即提高径迹长度的测量精确度和维持 V 与 REL 良好对应关系这两个因素对于蚀刻时间的选择有相反的要求。这样，标定曲线的精确度受到一定限制。尤其当所用粒子的能量低、原子序数大时，其径迹圆锥十分狭长，蚀刻时间若太短，则径迹长度的测量误差更大。可见蚀刻时间的选择对标定曲线和识别粒子的精确度有重要影响。当然，增加照射粒子的种类能有效地提高标定曲线的精确度。

西德 Darmstadt GSI 的 R. Spohr 博士和美国加州大学的 J. Rasmmussen 教授及 K. Frankel 博士帮助进行了加速器照射，特此致谢。

参 考 文 献

- [1] R. L. Fleischer, P. B. Price and R. M. Walker, Nuclear Tracks in Solid. (Univ. of California Press Berkely, 1975).
- [2] 翟鹏济, 康铁笙, 张志尧, 高能物理与核物理, 7(1983), 649.
- [3] 康铁笙, 翟鹏济, 高能物理与核物理, 8(1984), 380.
- [4] E. V. Benton, USNRDL-TR-68-14.
- [5] W. Desorbo and J. S. Humphrey, Nature, 220(1968), 1313.
- [6] 康铁笙, 翟鹏济, 核技术, 1(1982), 72.
- [7] G. Somogyi, Nucl. Instr. and Meth., 109(1973), 211.

HEAVY ION CALIBRATION OF CHAOYANG No. 1 POLYCARBONATE SOLID STATE NUCLEAR TRACK DETECTOR

KANG TIE-SHENG ZHAI PENG-JI

(Institute of High Energy Physics, Academia Sinica)

ABSTRACT

The experimental method of calibrating chaoyang No. 1 polycarbonate solid state nuclear track detector using heavy ions is reported. V vs REL response curves and empirical formulae for six etching conditions are also given.

子偶
和, 而
极化
况下
行和

与他
光子
修正

建立